

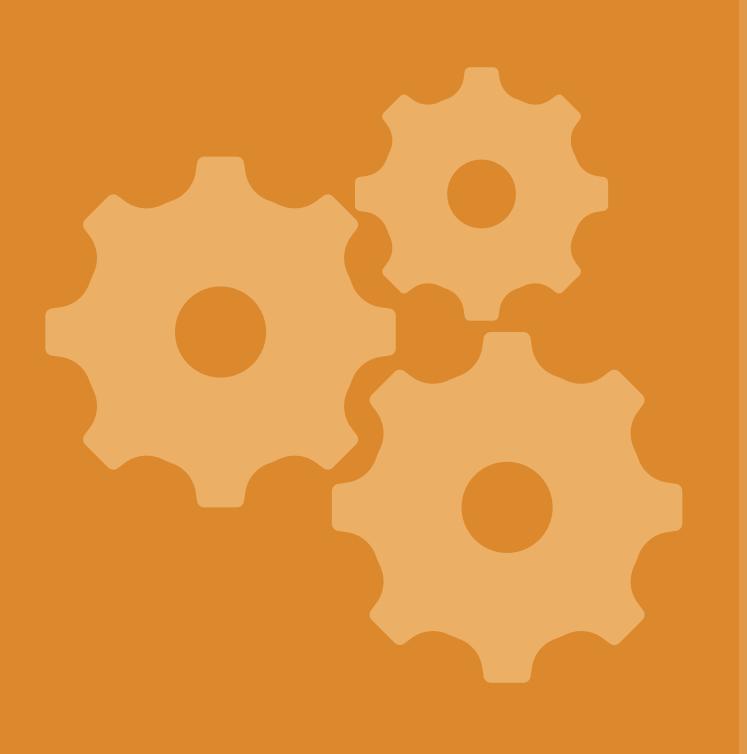
SOUTENANCE DE DOCTORAT D'UNIVERSITÉ SPÉCIALITÉ

SPÉCIALITÉ : Matériaux et Composants pour l'Électronique

SIMULATION DU PARCOURS DES ÉLECTRONS ÉLASTIQUES DANS LES MATÉRIAUX ET STRUCTURES. APPLICATION À LA SPECTROSCOPIE DU PIC ÉLASTIQUE MULTI-MODES MM-EPES



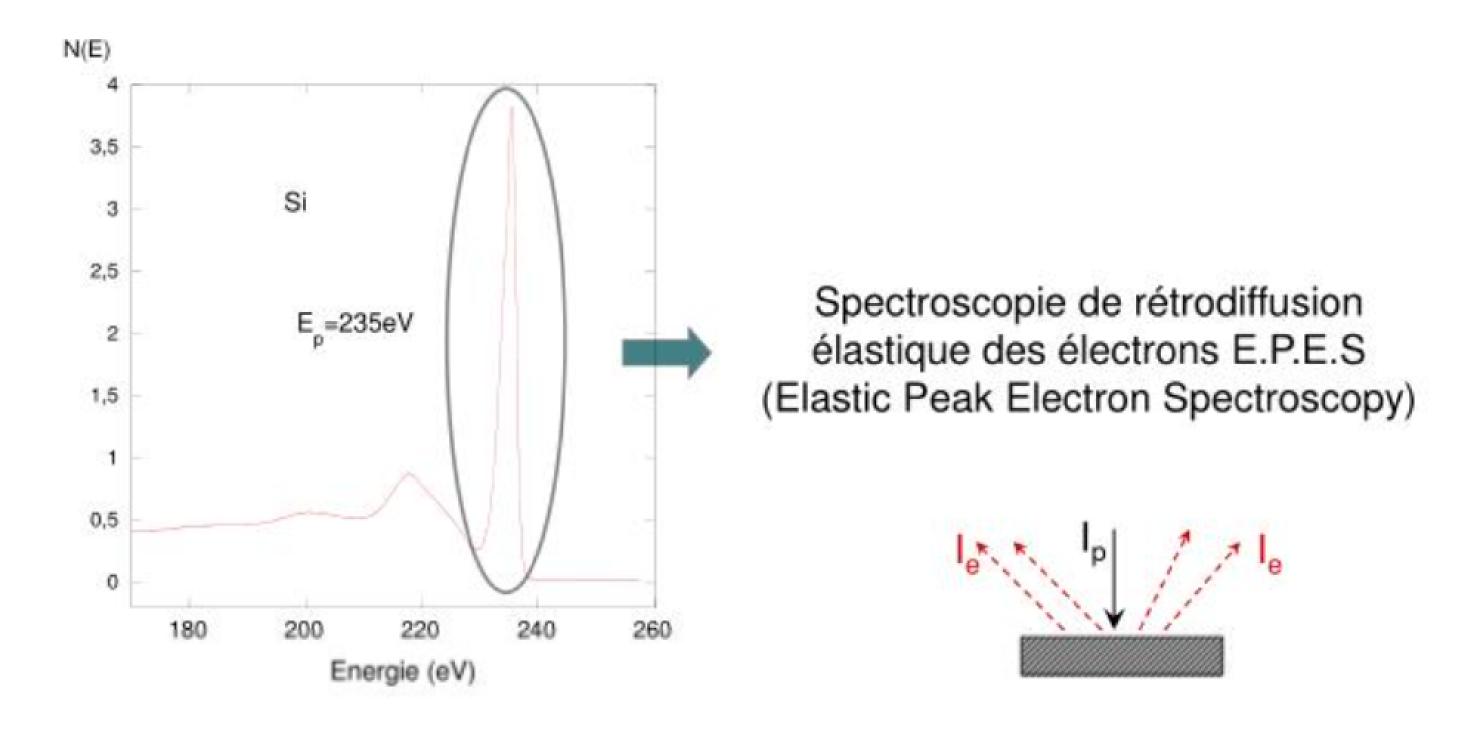
PLAN



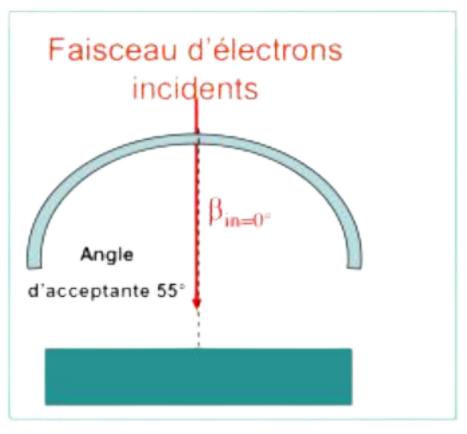
- Contexte de l'étude Simulation MC1 décrivant le cheminement des électrons élastiques
- Résultats et application use surface rugueuse
- Nouvelle simulation MC2 adaptée à l'échelle nanométrique
- Résultats et applications :
 - Modèle analytique pour un analyseur RFA;
 - Surface nanoporeuse(MC2-NP);
- Conclusions et perspectives

Contexte de l'étude

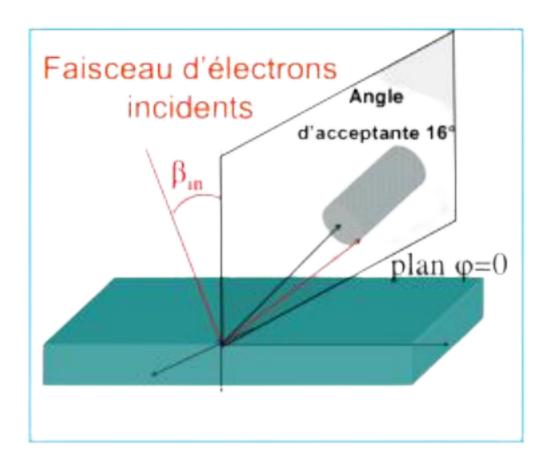
Compréhension approfondie des phénomènes d'interactions des électrons élastiques avec le substrat Simulation informatique basée sur la méthode Monte Carlo Contribution à l'interprétation des résultats expérimentaux (EPES) Étude des surfaces à l'échelle micro et nano-transformées



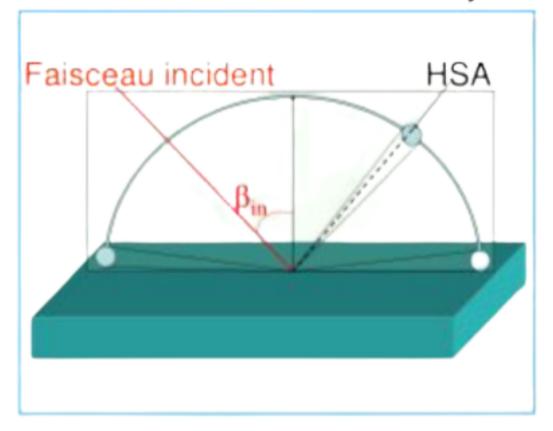
- Méthode expérimentale : mesure de l'intensité élastique he = le/lp;
- Variation de l'énergie primaire des électrons: multi-modes EPES (MM-EPES).



RFA: analyseur à champ retardateur



HSA: analyseur hémisphérique

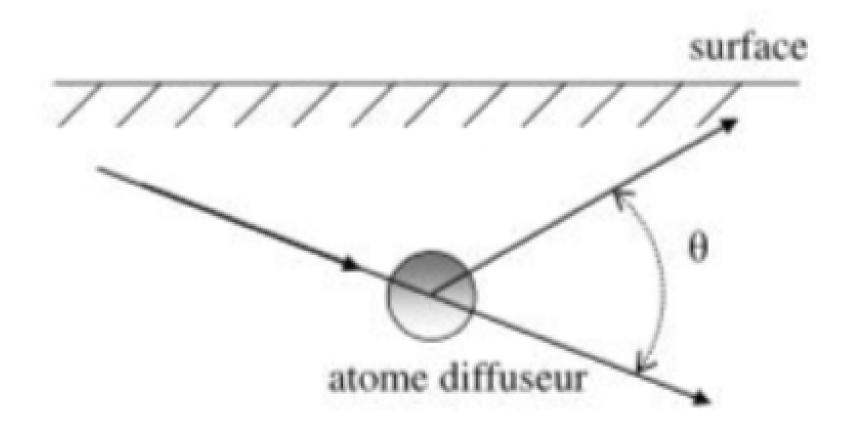


HSA tournant

SIMULATION MC1 DÉCRIVANT LE CHEMINEMENT DES ÉLECTRONS ÉLASTIQUES

Cheminement des électrons élastiques dans la matière

- Basée sur des interactions Coulombiennes avec les centres diffuseurs.
- Étude théorique dans le cadre de la mécanique quantique.
- A l'issue de l'interaction : déviation de l'électron d'un angle q déterminé au moyen d'une fonction f(q) (amplitude de diffusion).



Simulation MC1

Détermination des libres parcours moyens des électrons

Formule de Bauer¹

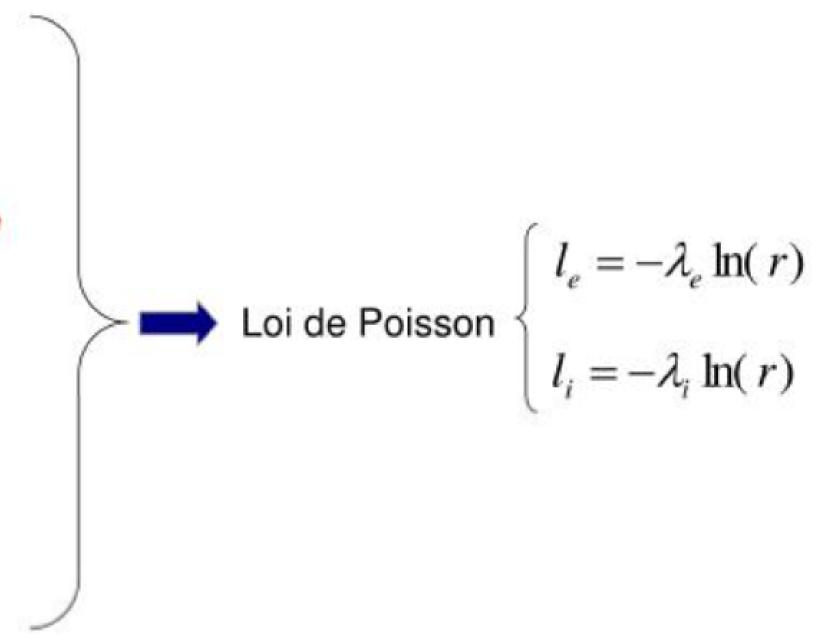
$$\lambda_e = \frac{1}{\sigma_T N_A}$$

 σ_T : section différentielle totale de diffusion élastique

N_A: densité des atomes

Formule de TPP-2M²

$$\lambda_i = \frac{E}{\left[E_p^2 \left(\beta \ln \left(\gamma E\right) - \frac{C}{E} + \frac{D}{E^2}\right)\right]}$$



¹ E. Bauer, J. Vac. Sci. Technol. 7 (1970) 3

² S. Tanuma, C.J. Powell, D.R. Penn, Surf. Interf. Anal. 21 (1994) 165

Détermination du coefficient de réflexion élastique

$$\eta_e(E_p, \beta_{in}) = \frac{N_{el}}{N}$$

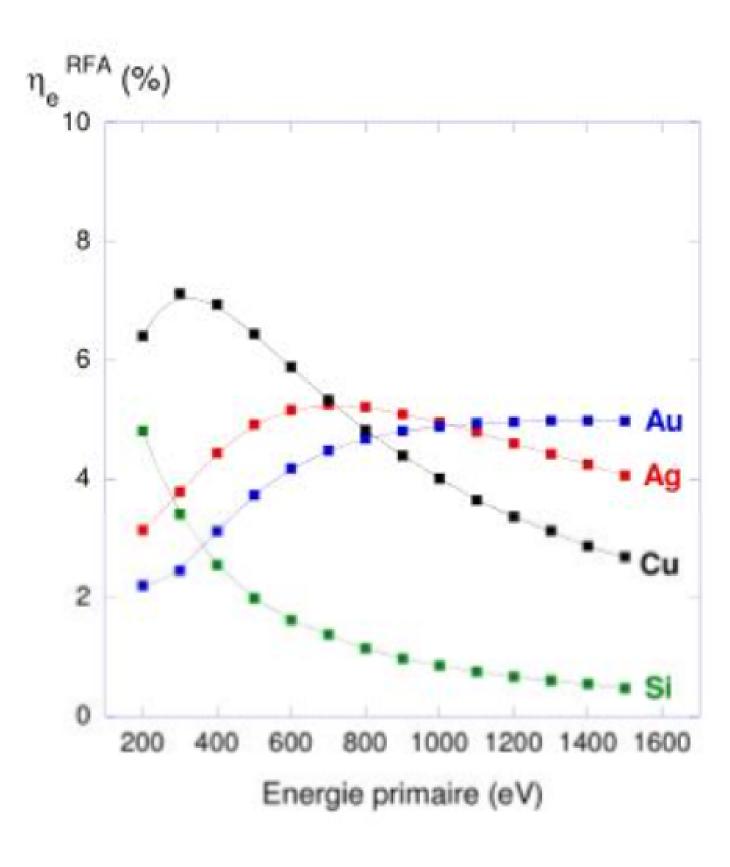
N_{él}: nombre d'électrons réfléchis élastiquement

N : nombre total d'électrons ayant permis de réaliser la simulation (10⁷ électrons)

- E_p: énergie primaire des électrons incidents
- β_{in}: angle d'incidence des électrons primaires
- les angles d'émission des électrons élastiques
- l'état de surface de l'échantillon à étudier



RÉSULTATS DE LA SIMULATION MC1

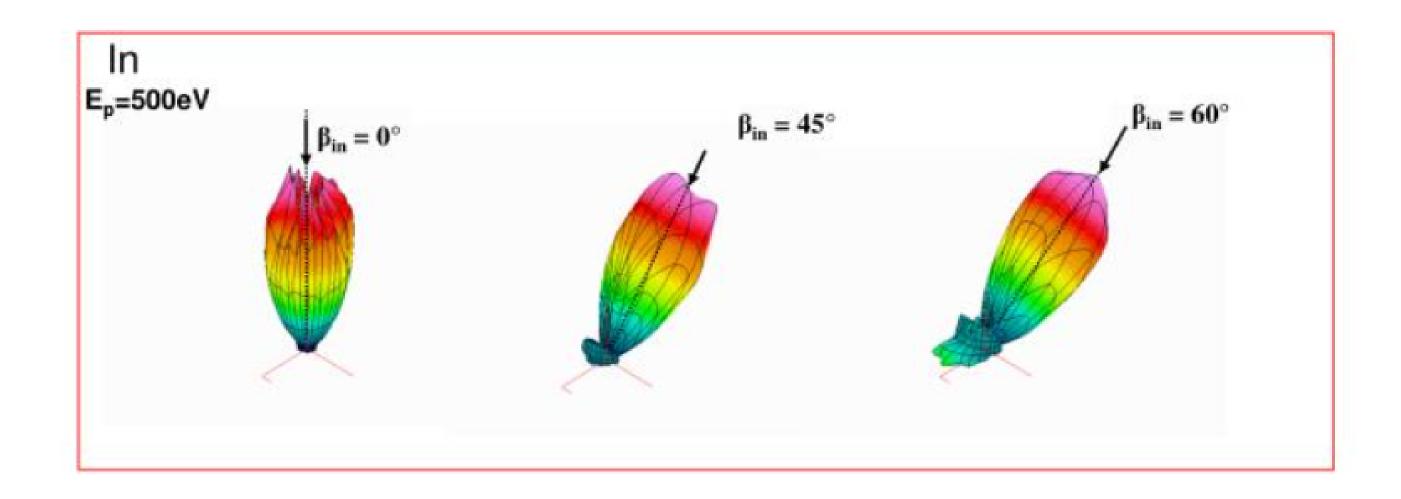


Dépendance énergétique

Très sensible:

- numéro atomique Z
- énergie primaire des électrons incidents

Dépendance angulaire



Distribution dépend des angles d'incidence et d'émission

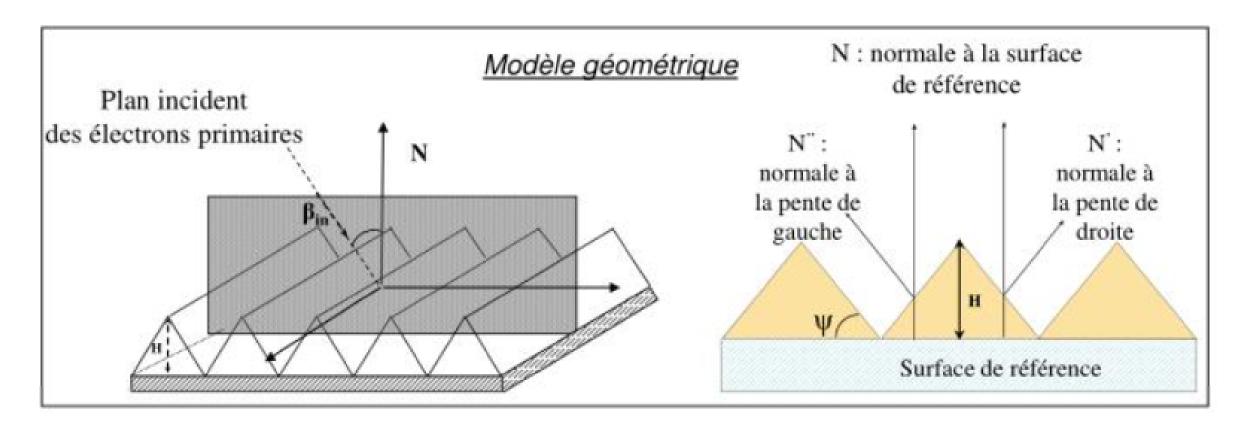
PPLICATION MC1 APPLICATION DE LA SIMULAȚION MC1 À UNE SURFACE RUGUEUSE À L'ÉCHELLE MICROMÉTRIQUE



Effet de la rugosité de surface sur les mesures EPES

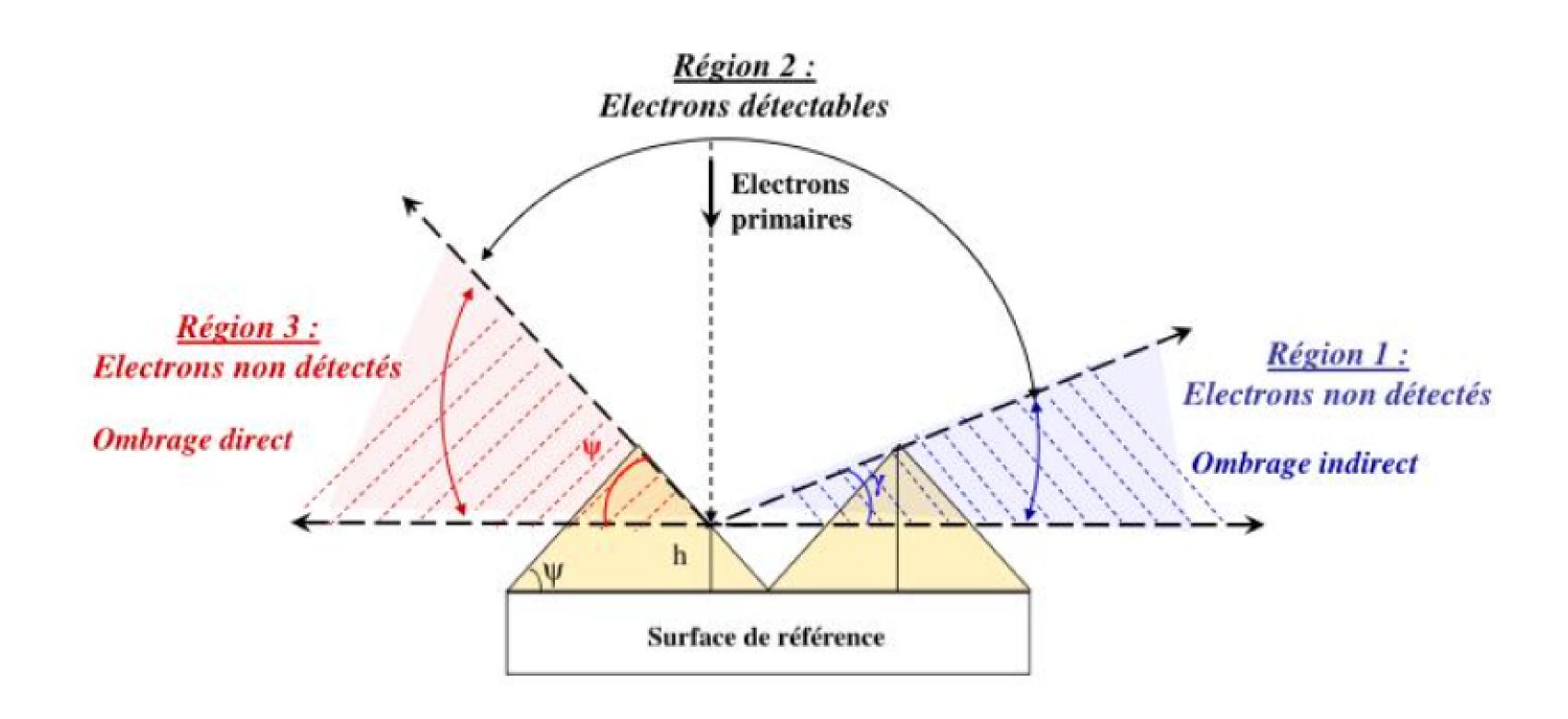
Code de simulation Monte Carlo Surface Rugueuse (MC1-SR) : adapté à une surface possédant des créneaux triangulaires.

Description de la rugosité de surface

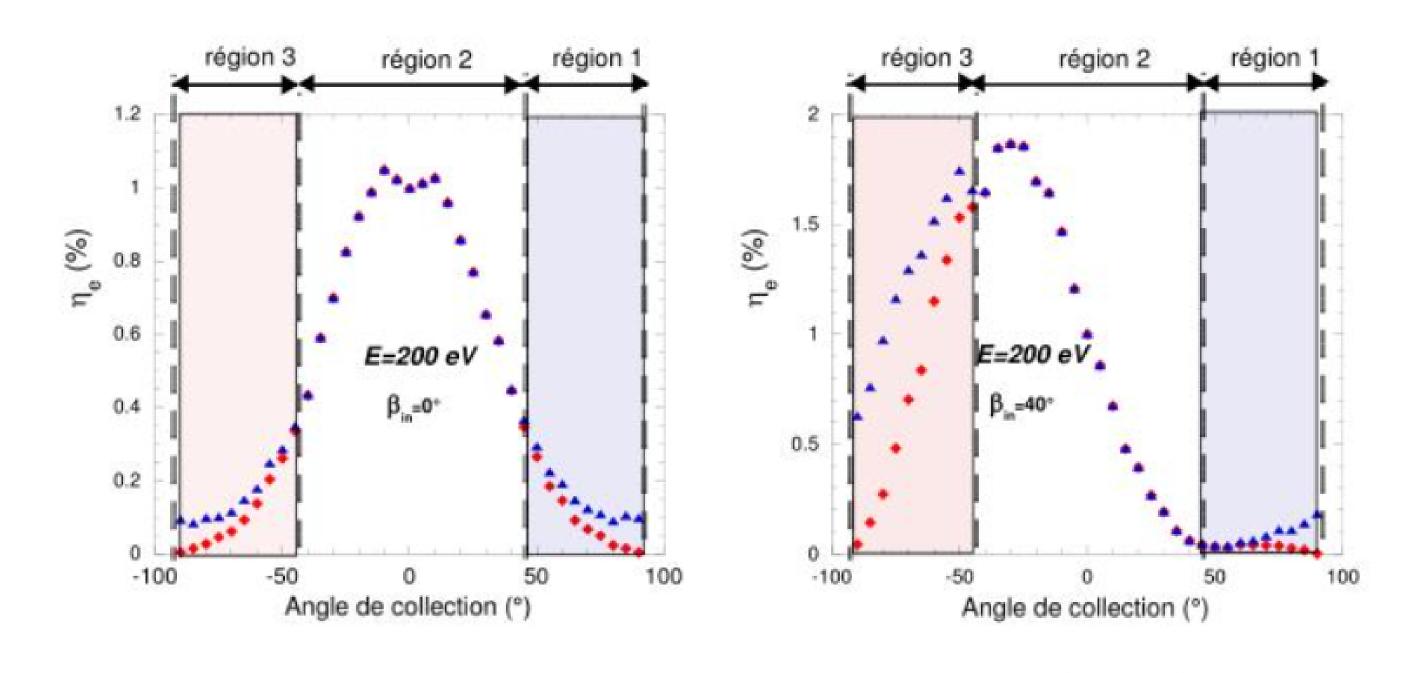


- 1. Apparition des phénomènes d'ombrage.
- 2. Position du premier impact des électrons sur la pente du créneau.

Définition de l'effet d'ombrage direct et indirect



Effet d'ombrage direct et indirect



η_e: surface rugueuse sans ombrage η_e: surface rugueuse avec ombrage

(H=6 μm, ψ=45°)